

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-23505-01-01 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 12.08.2026

Ausstellungsdatum: 12.08.2026

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-K-23505-01-00.

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

Inotech Germany GmbH
Humboldtstraße 2a, 53639 Königswinter

mit dem Standort

Inotech Germany GmbH
Obere Hardt 15, 76467 Bietigheim

Das Kalibrierlaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Kalibrierlaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Kalibrierung in dem Bereich:

Elektrische Messgrößen
Zeit und Frequenz
— **Frequenz und Drehzahl** ^{a)}

^{a)} auch Vor-Ort-Kalibrierung

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt. Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-23505-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Frequenz Messen	0,1 Hz bis 100 kHz		$1 \cdot 10^{-6} \cdot f$	f = jeweiliger Messwert

Vor-Ort-Kalibrierung

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)

Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Frequenz Messen	0,1 Hz bis 100 kHz		$1 \cdot 10^{-6} \cdot f$	f = jeweiliger Messwert

Verwendete Abkürzungen:

DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
EN	Europäische Norm
IEC	International Electrotechnical Commission – Internationale Elektrotechnische Kommission
ISO	International Organization for Standardization – Internationale Organisation für Normung